基于虚拟仪器的微密度仪测试系统研究

夏 萍,印 崧,张小龙,陈黎卿,刘盛全

(安徽农业大学 合肥 230036)

摘 要:通过对微密度仪进行分析,采用了虚拟仪器技术将微密度仪记录笔的模拟信号转变为数字信号,应用通用软件 VC ++ 为开发平台,设计了微密度仪测试系统。微密度仪测定的结果为光密度,需对其进行标定,标定结果表明:在样品厚度一定时, 光密度与密度的相关系数为 0.987;在样品密度均匀一致时,光密度与样品厚度的相关系数为 0.956,呈高度线性相关;完全可 以用光密度来测定物体密度、厚度及其均匀性。数字化开发提高了微密度仪的测定精度和工作效率。 关键词:微密度仪;虚拟仪器;测试系统;密度标定

中图分类号: TH701 TH835 文献标识码: A 国家标准学科分类代码: 460.403

M icro-densimeter test system based on virtual instruments

Xia Ping, Yin Song, Zhang Xiaolong, Chen Liqing, Liu Shengquan (Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China)

Abstract: A micro-densimeter test system was developed based on virtual instruments technology. The analog signal of recording stylus in micro-densimeter is translated into digital signal V isual C ++ is employed as the development platform for virtual instruments. The micro-densimeter measurement result is optical density, its data need to be calibrated. Calibration results show that the correlation coefficient between optical density and the density is 0. 987 for a definite sample thickness; the correlation coefficient between optical density and sample thickness is 0. 956 when the samples have a uniform density. These relations have highly linear correlation, so optical density can be applied to measure the density, thickness and uniform ity of the objects completely. The digital development of the system can improve the accuracy and efficiency of the micro-densimeter

Key words: micro-densimeter, virtual instrument, test system; density calibration

1 引 言

微密度仪主要用于胶片、幻灯片、实体板材光密度测 定和纸张厚度、非均质材料孔隙度等测定。3CS型微密 度仪为高精度测量设备,由英国 Joyce-Loebl公司制造,由 于受当时条件限制,输出的信号为模拟信号。记录笔将 试样的光密度模拟信号记录在纸上,并描绘成曲线,然后 由人工对曲线进行分割后标出数据输入计算机,再经标 准密度片标定后将光密度转换为密度。这些工作都是手 工完成的,操作时费时费力且精度不能保证。 虚拟仪器是随着计算机、通信及测量技术发展起来 的一门新技术。随着微型计算机的发展,虚拟仪器将会 逐步取代传统的测试仪器而成为数字测试仪器的主 流^[1-2]。对有利用价值的旧仪器、旧设备进行数字化改造 是虚拟仪器技术的一种实际应用。本文拟对 3CS型微密 度仪进行研究,采用虚拟仪器技术将微密度仪记录笔的 信号由传感器、数据采集卡等硬件直接导入计算机,将模 拟信号转变为数字信号,再以通用虚拟仪器工具软件 Visual C ++为开发平台,实现数据采集、密度标定等工 作,以提高微密度仪的测定精度和工作效率。

收稿日期: 2007-02 Received Data: 2007-02 *基金项目:国家自然科学基金(30671641)资助项目

2 系统总体结构

2.1 微密度仪结构及工作原理

微密度仪主要由电源设备、双光束系统、机械传动系 统和操作控制设备等组成。双光束系统是微密度仪的核 心部件,包括镜头、光圈、焦距等控制旋钮。工作时试样 (胶片、实体板材、纸张)由电机驱动水平移动,普通聚焦 光源垂直射入试样进行扫描,样品的密度不同,光束透过 率随之不同,由此进行光密度测定(见图 1)。



图 1 微密度仪工作原理 Fig 1 Principle of micro-densimeter

2.2 硬件设计

测试系统的功能不但要对实时采集系统的硬件进行 控制,而且还要对采集的数据进行分析和显示。同时,系 统还应该具有良好的开放性和可扩展性,通过连接方式 完成数据的二次处理。数据采集硬件系统包括:传感器、 转换电路、数据采集卡、PC等(见图 2)。



图 2 测试系统硬件原理图

Fig 2 Hardware principle diagram of the test system

虚拟仪器 PC与外界端口通信方式根据其结构和性 能可分为 4类:插卡型虚拟仪器、外挂型虚拟仪器、高精 度集成系统、网络化虚拟仪器^[3]。插卡型虚拟仪器可以 利用 PC组建成为灵活的虚拟仪器,是现在比较流行的虚 拟仪器系统,这种方式借助于插入 PC或工控机内的数据 采集卡与专用的软件相结合,完成测试任务。它充分利 用计算机总线、机箱、电源及系统软件的便利。一般来说 插卡型虚拟仪器主要用于小型仪器的开发, ISA (industry standard architecture)总线和 PCI(peripheral component interconnect)总线是现代 PC最常用的插卡型系统总线。 虚拟仪器 PC与外界端口通信方式种类繁多,基于本实验 室现有条件,且考虑硬件成本和开发周期,微密度仪测试 系统拟选用电阻式角位移传感器,将采集的信号以电阻 值输出,转换电路将接收到的电阻信号转换成电压信号 输入 PCI-7422型数据采集卡,输入 PC的 PCI总线口。

2.3 软件设计

虚拟仪器软件开发平台可以分为 2类:一类是通用 开发工具,如 Visual C ++、C ++ Builder, Delphi等;另一 类是专用开发工具,如 LabV EW、LabW indows/CV I等。 一般来说,通用开发工具对虚拟仪器硬件条件要求较低, 专用开发工具对虚拟仪器硬件条件要求较高。微密度仪 数据采集平台拟采用通用软件 Visual C ++6.0为开发 环境。

3CSTS测试系统 (3CS test system)包括参数输入、数 据采集、图形修正、密度标定、数据保存等模块 (见图 3)。 系统关键技术为密度标定模块。图 4为 3CSTS系统主要 界面。



图 3 3CSTS 测试系统功能模块

Fig. 3 Functional modules of the 3CS test system



Fig. 4 Software interface window of the micro-densimeter test system

3 光密度与物体密度和厚度之间的关系

3.1 光密度与密度之间的关系

微密度仪测定的数据为光密度,需对其进行标定。 为了定量分析物体密度与光密度之间的关系,现将标定 用的标准物体试样胶片在数字化试验机上进行测定。标 准物体试样共有 19片 (材料厚度一致),其密度各不 相同。

图 5为标定物光密度图谱,从图中可以看出;标准试 样最小密度为 0.152 g/cm³,对应的平均光密度为 1 015; 标准试样最大密度为 1.303 g/cm³,对应的平均光密度为 3 910。即标准片密度越大,其光密度也就越大;相反,密 度片密度越小,其光密度也就越小。

根据密度与光密度的变化规律,对 19个标准密度片 进行一元线性回归(见图 6)。结果表明:密度与光密度 的相关系数为 0.987、标准估计误差为 0.042 7 g/cm³;标 准密度片光密度与其实际密度的相关性很高,完全可以 采用光密度来测定物体的密度。



图5 标定物光密度图谱

Fig. 5 Optical density spectrum of standard samples



Fig. 6 Linear fitting of optical density and the density

3.2 光密度与试样厚度之间的关系

为了定量分析厚度与光密度之间的关系,现将标定 用的等效物胶片在数字化测试系统上进行测定。等效物 为均质复合材料,共有 13个标定点,各点距离相同,深度 正比于点数(见图 7)。从图中可以看出:标定点深度越 浅(即厚度越大),X光片越亮,对应的光密度也就越大; 相反标定点深度越深,光密度也就越小。

对等效物对应的数据进行一元线性回归和指数回归 (图 8),结果表明:厚度与光密度的相关系数为 0.956,0. 994。为了简便计算,拟采用线性回归模型。在密度相同 条件下,均质等效物光密度与其厚度的相关性很高,完全 可以采用光密度来测定均质材料厚度。 微密度仪除了可以直接测定非均质材料微密度外, 还可直接测定均质材料厚度。光密度与其厚度的相关性 很高,因此,应用微密度仪直接测定密度时,要求试样厚 度均匀一致,否则厚度将影响测定精度。



Fig. 8 Correlation between optical density and thickness of the sample

3.3 密度标定

微密度仪测定的结果为胶片或实体板材的光密度, 微密度仪光圈、焦距的大小和初始位置均影响光密度。 因此,微密度仪测定结果无任何物理意义。为了定量分 析物体微密度,需对光密度进行标定。标定方法为:将标 准参照物(密度已知)与待测物一同放置到拍摄装置中 同时拍摄,同时进行光密度测定,分析参照物光密度与标 准密度或厚度的相关关系,建立光密度与密度或厚度数 学模型,将待测物的光密度转换为密度或厚度。标定公 式如下:

$$(r) = \frac{a - b}{P_a - P_b} P(r) + \frac{b P_a - a P_b}{P_a - P_b}$$

式中: (r)为样本 r处的微密度或厚度; a、b为测定物 A和 B的平均密度或厚度; P(x, y)为样本 r处的光密 度; P_a 、 P_b 为测定物 A和 B的平均光密度。

4 应用实例

微密度仪主要用于胶片、幻灯片、实体板材密度和纸 张厚度、非均质材料孔隙度的等测定,现对树木年轮微密 度和纸张厚度进行测定和分析。

4.1 树木年轮微密度测定

树木年轮微密度是指年轮内窄小范围内的密度,传 统方法一般只能研究到生长轮平均密度的层次,随着测 量方法和技术的不断改进和完善,木材密度已从平均密 度发展到年轮内微密度及密度分布的测定^[48]。目前,木 材物理学、生物遗传学、树木年代学均把年轮密度组成成 分作为研究树木改性、加工利用、生物遗传、气候变化、水 文变化、环境污染等重要手段。

树木年轮的形成是由树木形成层受外界季节变化产 生周期性生长的结果。树轮是由一系列有规则明暗交替 的轮圈组成,树轮的几何形状和密度变化是树轮的主要 特征。在有四季变化的地区生长的树木由于生长季节的 前半期细胞分裂旺盛,该木质部的组织较为粗糙、颜色 浅、密度小;在生长季节的后半期,分裂速度衰减,其木质 部的组织致密、颜色深、密度大。图 9为雪松木材微密度 径向变化图谱,从图中可以看出,雪松年轮明显,图中共 有 34个波峰,即为 17年。微密度径向变化图谱反映了 年轮内窄小范围的密度变化,为木材改良和气候年轮学 提供数据依据。



Fig 9 M icro-density radial variation spectrum of annual ring of Cedrus deodara

4.2 纸张厚度及其均匀性测定

纸是由切成薄片的木材经制浆处理后的产物,相同 原材料纸张的密度可以认为是均匀一致的^[9]。在密度相 同的条件下,微密度仪测定的光密度值与纸张厚度线性 相关。现对宣纸和复印纸厚度及其均匀性进行测定(纸 张,长 x宽 = 150 mm x30 mm,测定条件和标定系数相 同),图 10为宣纸和复印纸厚度及其均匀性三维和等高 线分布图。从图中可以看出:宣纸的厚度比复印纸小;变 化幅度比复印纸大。统计分析结果表明:宣纸的平均厚 度为 0.044 mm、相对变异系数为 38.63%;复印纸的平均厚 度为 0.104 mm、变异系数为 38.63%;复印纸的平均厚 度为 0.104 mm、变异系数为 7.69%。拉伸试验结果表 明:纸张初始断裂位置为厚度相对比较小的两侧, 图 10(a)在(1,140)位置点处断裂,图 10(b)在(1,170) 位置点处断裂。





5 结 论

通过对微密度仪实验装置进行改造,设计了实时数 据采集硬、软件系统。硬件系统选用 PC F7422数据采集 卡,输入 PC的 PC I总线口。软件系统应用通用虚拟仪器 工具软件 Visual C++为开发平台,3CSTS测试系统(3CS Date Test System)包括参数输入、数据采集、图形修正、密 度标定、数据保存等模块。

微密度仪测定的结果为物体或胶片的光密度,为了 定量分析物体微密度,需对光密度进行标定。在样品厚 度一定时,光密度与密度的相关系数为 0.987,呈高度线 性相关,完全可以用光密度来测定物体的密度。在样品 密度均匀一致时,光密度与样品厚度的相关系数为 0.956,呈高度线性相关,完全可以用光密度来测定均匀 物体的厚度及其均匀性。

参考文献

- [1] BARNEY G C. Intelligent instrumentation [M]. New Jersey: Prentice Hall, 1985.
- [2] 李顶根,曹继光,陈传尧,等.基于虚拟仪器平台的飞 行物体质量特性测量系统[J].仪器仪表学报,2003, 24(1):53-56

L ID G, CAO J G, CHEN CH R, et al Measurement system of quality characteristic of flight object based on virtual instrument platform [J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2003, 24 (1): 53-56.

[3] 祖先锋,潘孟春,罗飞路,等.基于虚拟仪器技术的虚 拟监视器设计 [J]. 仪器仪表学报,2006,27 (Suppl 3):1808-1810.

> ZU X F, PAN M CH, LUO F L, et al Design of virtual monitor based on virtual instrument technology[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2006, 27 (Suppl 3): 1808-1810.

- [4] COWN J D, CLEMENTB C A wood densitometer using direct scanning with X-rays [J]. Wood Sci Technol, 1983, 17: 91~99.
- [5] POLGE H. Une nouvelle m éhode de d éermination de la texture du bois: l analyse densitom érique de clich és radiographiques [J]. Ann Sci Forest, 1963, 20 (4): 531-581.
- [6] PARKER M L, JOZSA L A. X-ray scanning machine for tree-ring width and density analyses Wood and Fiber
 [J]. 1973, 5: 192-197.
- [7] JAGELS R, TELEW SKIFW. Computer aided image analysis of tree ring Methods of dendrochronology [J].
 COOK E R, KARUKSTIS L A. International Institute for Applied Systems Analysis, Netherlands, 1990: 76-93.
- [8] DAGM, OLAV H. Development and variation of wood density, kraft pulp yield and fibre dimensions in young Norway spruce: Picea abies [J]. Wood Sci Technol, 2006, 40: 173-189.

作者简介



夏萍,2007年于安徽农业大学获得 博士学位,现为安徽农业大学副教授,主 要研究方向为机械设计与仿真,木材 物理。

地址:安徽省合肥市长江西路 130号安徽 农业大学工学院,230036

电话: 0551-5786398; E-mail: xiaping @

ahau edu cn

X ia P ing received PhD degree from Anhui Agricultural University in 2007. Now she is an associate professor in Anhui Agricultural University. Her research interests are machine design and simulation

Address: No 130 Changjiang West Street, Hefei 230036, Anhui, China

Tel: +86-551-5786398; E-mail: xiaping@ahau edu cn



印崧,2007年获得合肥工业大学硕士 学位,现为安徽农业大学讲师,主要研究 方向为机电控制与 CAT技术。

地址:安徽省合肥市长江西路 130号,230036 电话:0551-5786389; E-mail: yinsong@mail hf ah cn

Y in Song received M. S from Hefei Uni-

versity of Technology in 2007. Now he is a lecturer in Anhui Agricultural University. His research interests are mechatronics and CAT technology.

Address: No 130 Changjiang West Street, Hefei 230036, Anhui, China

Tel: +86-551-5786389; E-mail: yinsong@mail hf ah cn